NEC-5091

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-152625

(43) Date of publication of application: 10.06.1997

(51)Int.CI.

G02F 1/136

(21)Application number: 08-211779

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

09.08.1996

(72)Inventor: SHIMADA NAOYUKI

KAJITANI MASARU

OKAMOTO MASAYA

KONDO NAOFUMI

KATAYAMA MIKIO

SAKIHANA YOSHIKAZU

YAMAMOTO AKIHIRO

NAKADA YUKINOBU

NISHIKI HIROHIKO

SHIMADA YOSHIHIRO

(30)Priority

Priority number: 07206367

07254043

Priority date: 11.08.1995

29.09.1995

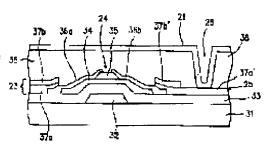
Priority country: JP

JP

(54) TRANSMISSION TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To overlap pixel electrodes and respective wirings for improving an opening rate and to lessen the influence that the capacitances between respective wirings and the pixel electrodes exert on display. SOLUTION: Interlayer insulating films 38 are formed on the upper parts of TFTs 24, gate wirings and source wirings 23. The pixel electrodes 21 are formed thereon. The pixel electrodes 21 are connected to the drain electrode 36b of the 55 TFT 24 by connecting electrodes 25 via contact holes 26 penetrating these interlayer insulating films 38. The interlayer insulating films 38 consist of org. thin films consisting of acrylic photosensitive resins, etc., and have the lower dielectric constant than the dielectric constant of inorg. thin films consisting of silicon nitride, etc. The interlayer insulating films 38 are easily formable to a larger film thickness. The capacitances between the respective wirings and the pixel electrodes 21 are, therefore, decreased. Transparent conductive films are used for the connecting electrodes 25 for connecting the drain electrodes 36b of the TFTs 24 and pixel electrodes 21.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

04.08.1998

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2933879

[Date of registration]

28.05.1999

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11)特許番号

第2933879号

(45)発行日 平成11年(1999) 8月16日

(24) 登録日 平成11年(1999) 5月28日

(51) Int.Cl.*

識別記号

G02F 1/136

500

FΙ

G02F 1/136

500

請求項の数10(全 18 頁)

(21)出願番号	特顯平8 -211779	(73)特許權者	000005049 シャープ株式会社
(22)出讀日	平成8年(1996)8月9日	(72)発明者	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 島田 尚幸
(65)公開番号 (43)公開日 審查請求日	特開平9-152625 平成9年(1997)6月10日 平成10年(1998)8月4日	(72)発明者	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内 梶谷 優 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
(31) 優先権主要番号 (32) 優先日 (33) 優先権主要国	特觀平7-206367 平7 (1995) 8月11日 日本 (JP)	(72)発明者	シャープ株式会社内 岡本 昌也 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
(31) 優先權主張番号 (32) 優先日 (33) 優先権主張国	特顧平7-254043 平 7 (1995) 9 月29日 日本(J P)	(74)代理人	シャープ株式会社内 弁理士 山本 秀策
		審査官	古野 公夫
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 透過型液晶表示装置およびその製造方法

1

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ゲート配線と、ソース配線と、ゲート配線とソース配線との交差部の近傍に設けられたスイッチング素子とを有し、該スイッチング素子は該ゲート配線に接続された<u>ゲート</u>と、該ソース配線に接続された<u>ソース</u>と、液晶層に電圧を印加するための画素電極に接続された<u>ドレイン</u>とを有する透過型液晶表示装置であって、該スイッチング素子、該ゲート配線および該ソース配線の上部に、透明度の高い絶縁膜からなる層間絶縁膜が設けられ、

該層間絶縁膜を貫くコンタクトホールを介して該画素館極と該ドレインとを、遮光性の前記ゲート配線または付加容量配線上部で接続する電極を有する透過型液晶表示装置。

【請求項2】 前記層間絶繰膜は感光性絶縁膜である請

2

求項1に記載の透過型液晶表示装置。

【請求項3】 前記面素電極と、前記ソース配線および 前記ゲート配線のうち少なくともいずれかとが、配線幅 方向に1μm以上重なって設けられている請求項1に記載の透過型液晶表示装置。

【請求項4】 前配層間絶縁膜の膜厚が1.5μm以上 である請求項1から3のうちいずれかに記載の透過型液 晶表示装置

【請求項5】 前記<u>画案電極と前記ドレインとを接続す</u> 10 <u>る前記電極</u>が透明導電材料からなる請求項1に記載の透 過型液晶表示装置。

【請求項6】 前記液晶層に印加される電圧を保持する ための付加容量をさらに有し、前記コンタクトホール は、該付加容量の一方の電極または前記ゲート配線の上 部に設けられている請求項1に記載の透過型液晶表示装 10 設けられる。

置。

【請求項7】 基板上に、複数のスイッチング素子をマトリクス状に形成すると共に、該スイッチング素子の<u>ゲート</u>に接続されたゲート配線および、該スイッチング素子の<u>ソース</u>に接続されたソース配線を互いに交差するように形成し、かつ該スイッチング素子の<u>ドレイン</u>に接続された<u>付加容量配線</u>を形成する工程と、

該スイッチング素子、該ゲート配線、該ソース配線および<u>該付加容量配線</u>の上部に、透明度の高い絶縁膜を形成した後、該絶縁膜をパターニングして層間絶縁膜を形成すると共に、該層間絶縁膜を貫くコンタクトホールを形成する工程と、

該層間絶縁膜上およびコンタクトホール内に、透明導電 材料からなる画素電極を形成する工程と<u>、</u>

該コンタクトホールを介して該画素電極と該ドレインと を、遮光性の該ゲート配線または該付加容量配線上部で 接続する電極を形成する工程とを含む透過型液晶表示装 置の製造方法。

【請求項8】 前記画素電極の膜厚を50nm以上に形成する請求項7に記載の透過型液晶表示装置の製造方法。

【請求項9】 前記層間絶縁膜として感光性樹脂からなる有機膜を用い、該有機膜のパターニングは、該有機膜を露光し、該離光された有機膜を現像する工程を包含する請求項7に記載の透過型液晶表示装置の製造方法。

【請求項10】 前記有機膜を、その濃度が0.1から1.0mo1%のテトラメチルアンモニウムヒドロオキサイド現像液により現像して層間絶縁膜を形成する請求項9に記載の透過型液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えばコンピュータやテレビジョン装置などのディスプレイに利用され、アドレス素子として薄膜トランジスタ(以下TFTという)などのスイッチング素子を備えた透過型液晶表示装置およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】図16は、アクティブマトリクス基板を 備えた従来の透過型液晶表示装置の構成を示す回路図で ある。

【0003】図16において、このアクティブマトリクス基板には、複数の画業電極1がマトリクス状に形成されており、この画素電極1には、スイッチング素子であるTFT2が接続されて設けられている。このTFT2のゲート電極には走査信号を供給するためのゲート配線3が接続され、ゲート電極に入力されるゲート信号によってTFT2が駆動制御される。また、TFT2のソース電極には表示信号(データ信号)を供給するためソース配線4が接続され、TFT2の駆動時に、TFT2を介してデータ(表示)信号が画案電極1に入力される。

各ゲート配線3とソース配線4とは、マトリクス状に配列された面素電極1の周囲を通り、互いに直交差するように設けられている。さらに、TFT2のドレイン電極は面素電極1および付加容量5に接続されており、この付加容量5の対向電極はそれぞれ共通配線6に接続されている。付加容量5は液晶層に印加される電圧を保持するために用いられる。付加容量は、アクティブマトリクス基板に形成された面素電極と対向基板に形成された対向電極とに挟持された液晶層を含む液晶容量と、並列に

【0004】図17は従来の液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板のTFT部分の断面図である。

【0005】図17において、透明絶縁性基板11上 に、図16のゲート配線3に接続されたゲート電極12 が形成され、その上を覆ってゲート絶縁膜13が形成さ れている。さらにその上にはゲート電極12と重畳する ように半導体層14が形成され、その中央部上にチャネ ル保護層15が形成されている。このチャネル保護層1 5の両端部および半導体層14の一部を覆い、チャネル 20 保護層15上で分断された状態で、ソース電極16aお よびドレイン電極16bとなるn+Si層が形成されて いる。一方のn+Si層であるソース電極16a上に は、図16の<u>ソース</u>配線4となる金属層17aが形成さ れ、他方のn+Si層であるドレイン電極16b上に は、ドレイン電極16bと画案電極1とを接続する金属 層17bが形成されている。 さらに、これらのTFT 2、ゲート配線3およびソース配線4上部を覆って層間 絶縁膜18が形成されている。

【0006】この層間絶縁膜18の上には、画素電極1 30 となる透明導電膜が形成され、この透明導電膜は、層間 絶縁膜18を貫くコンタクトホール19を介して、TF T2のドレイン電極16bと接続した金属層17bと接 続されている。

【0007】このように、ゲート配線3およびソース配線4と、画素電極1となる透明導電膜との間に層間絶線膜18が形成されているので、各配線3,4に対して画素電極1をオーバーラップさせることができる。このような構造は、例えば特開昭58-172685号公報に開示されており、これによって液晶表示装置の開口率を10向上させることができると共に、各配線3,4に起因する電界をシールドしてディスクリネーションを抑制することができる。

【0008】上記層間絶縁膜18としては、従来、窒化シリコン (SiN) などの無機膜をCVD法を用いて膜厚500nm程度に形成していた。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この層間絶縁膜18上に透明絶縁膜であるSiNェ、SiO2、TaOェなどをCVD法またはスパッタ法により成膜した場合、その下地膜の膜厚による凹凸を反映するので、

画素電極1をこの上に形成したときに下地膜の段差により段差が形成されて液晶分子の配向不良を引き起こすという問題があった。

【0010】また、画業部を平坦化するためにポリイミドなどの有機膜の適布により成膜した場合、画業電極とドレイン電極を電気的に接続させるためのコンタクトホールを形成するために、マスク材を用いてフォトパターニングを行い、エッチングにより、コンタクトホールの加工を行って、最後に不要となったフォトレジストを剥離する工程を必要としていた。また、このエッチングおよび剥離工程を短縮化するために感光性ポリイミド膜を使用する方法も考えられるが、この場合、層間絶縁膜を形成した後の樹脂が着色して見えるために、高い光透過性および透明性が要求される液晶表示装置の層間絶縁膜には適さないという問題があった。

【0011】また、上記従来の液晶表示装置のように、 ゲート配線3およびソース配線4と、画案電極1との間 に層間絶縁膜18を形成すると、各配線3,4に対して 画素電極1をオーバーラップさせることができ、液晶表 示装置の開口率向上させることができる。ところが、こ のように、各配線3,4と画索電極1とをオーパーラッ プさせる構造とした場合、各配線3,4と画素電極1と の間の容量が増加するという問題を有していた。特に、 窒化シリコン膜などの無機膜は比誘電率が8と高く、C VD法を用いて成膜しており、500nm程度の膜厚と なる。この程度の膜厚では各配線3,4と画素電極1と の間の容量の増加が大きくなり、以下の(1),(2) に示すような問題があった。なお、窒化シリコン膜など の無機膜をそれ以上の膜厚に成膜しようとすると、製造 プロセス上、時間がかかりすぎるという問題を有してい た。

【0012】(1)ソース配線4と画素電極1とをオーバーラップさせる構造とした場合、ソース配線4と画素電極1との間の容量が大きくなって信号透過率が大きくなり、保持期間の間に画素電極1に保持されているデータ信号は、データ信号の電位によって揺動を受けることになる。このため、その画素の液晶に印加される実効電圧が変動し、実際の表示において特に縦方向の隣の画素に対して縦クロストークが観察されるという問題があった。

【0013】このようなソース配線4と画素電極1との間の容量が表示に与える影響を減らす方法の1つとして、例えば特開平6-230422号公報には、1ソースライン毎に対応する画素に与えるデータ信号の極性を反転させる駆動方法が提案されている。この駆動方法では、隣接する画素の表示に相関が高い白黒表示のパネルに対しては有効であったが、通常のノートブック型パーソナルコンピューターなどのように、画素電極を縦ストライプ状に配列した場合(カラー表示の場合、画素電極の形状は、例えば正方形の画素をR、G、Bで3等分し

6

た縦長の長方形状である縦ストライブ状をしている)には、ソース配線4に対する隣接画素は、表示色がそれぞれ異なっている。このため、上記1ソースライン毎の極性反転駆動方法は、白黒表示の場合には縦クロストーク低減に効果があったものの、一般的なカラー表示の場合にはクロストーク低減に効果が不十分であった。

【0014】(2) 画素電極1と、その画素を駆動する ゲート配線3とをオーバーラップさせる構造とした場合、ゲート配線3と画素電極1との間の容量が大きくなって、TFT2を制御するスイッチング信号に起因して、画素への書き込み電圧のフィードスルーが大きくなるという問題があった。

【0015】本発明は、上記従来の問題を解決するもので、平坦な画業電極と各配線をオーバーラップさせて液晶表示装置の開口率の向上および液晶の配向不良の抑制を図ることができるとともに製造工程が簡略化でき、かつ各配線と画業電極との間の容量成分が表示に与えるクロストークなどの影響をより低減して良好な表示を得ることができる透過型液品表示装置およびその製造方法を提供することを目的とする。

[0016]

【課題を解決するための手段】本発明の透過型液晶表示装置は、ゲート配線と、ソース配線と、ゲート配線とソース配線との交差部の近傍に設けられたスイッチング素子とを有し、該スイッチング素子は該ゲート配線に接続されたゲートと、該ソース配線に接続されたソースと、液晶層に電圧を印加するための画素電極に接続されたドレインとを有する透過型液晶表示装置であって、該スイッチング素子、該ゲート配線および該ソース配線の上部に、透明度の高い絶縁膜からなる層間絶縁膜が設けられ、該層間絶縁膜を貫くコンタクトホールを介して該画素電極と該ドレインとを、遮光性の前配ゲート配線または付加容量配線上部で接続する電極を有し、そのことによって上記目的が達成される。

【0017】<u>前</u>記層間絶縁膜は<u>感光性絶縁膜であること</u> が好ましい。

【0018】<u>前</u>配画素電極と、前記ソース配線および前 記ゲート配線のうち少なくともいずれかとが、配線幅方 向に1μm以上重なって設けられていることが好まし

40 い。 【0019】前記層間絶縁膜の膜厚が1.5μm以上で あることが好ましい。

【0020】前記<u>画素電極と前記ドレインとを接続する</u> 前記電極が透明導電材料からなるのが好ましい。

【0021】前記液晶層に印加される電圧を保持するための付加容量をさらに有し、前記コンタクトホールが、 該付加容量の一方の電極または前記ゲート配線の上部に 設けられていることが好まし<u>い。</u>

【0022】本発明の透過型液晶表示装置の製造方法 50 は、基板上に、複数のスイッチング索子をマトリクス状

パターニング<u>という簡易な方法で、生産性よく得られ</u>

に形成すると共に、該スイッチング素子の<u>ゲート</u>に接続 されたゲート配線および、該スイッチング素子の<u>ソース</u> に接続されたソース配線を互いに交差するように形成 し、かつ該スイッチング素子の<u>ドレイン</u>に接続された<u>什</u> 加容量配線を形成する工程と、該スイッチング案子、該 ゲート配線、該ソース配線および該付加容量<u>配線</u>の上部 に、透明度の高い絶縁膜を形成した後、該絶縁膜をパタ **ーニングして層間絶縁膜を形成すると共に、該層間絶縁** 膜を<u>貫く</u>コンタクトホールを形成する工程と、該層間絶 縁膜上およびコンタクトホール内に、透明導電材料から なる画素電極<u>を</u>形成する工程と<u>、該コンタクトホールを</u> <u>介して該國業電極と該ドレインとを、遮光性の該ゲート</u> 配線または該付加容量配線上部で接続する電極を形成す る工程とを含み、そのことによって上記目的が達成され

【0029】さらに、画葉電極と各配線とを1 µ m以上 オーバーラップさせると、開口率を最大限にすることが できると共に、画業電極の各配線に対する加工精度が粗 くても良い。つまり、加工精度が粗くても画素蒐檯と各 配線が重なっていれば、重なった各配線によって光漏れ は遮断される。

【0023】前記画案電極の膜厚を50nm以上に形成 するのが好ましい。

【0030】さらに、層間絶縁膜の膜厚を $1.5 \mu \mathrm{m}$ 以 10 上にすると、画素電極と各配線とを1μm以上オーバー ラップさせても、各配線と画素電極との間の容量は十分 小さくなって時定数も小さくなり、容量成分が表示に与 えるクロストークなどの影響をより低減してより良好な 表示が得られる。

【0024】前記層間絶縁膜として感光性樹脂からなる 有機膜を用い、該有機膜のパターニングは、該有機膜を <u>属光し、該露光された有機膜を現像する工程を包含する</u> 20 ことが好ましい。

【0031】TFTのドレイン電極と画素電極とを接続 する接続電極に、透明導電膜を用いれば、開口率はさら に向上する。

【0025】前記<u>有機膜</u>を、その濃度が0.1から1. Omo1%のテトラメチルアンモニウムヒドロオキサイ ド現像液により現像して層間絶縁膜を形成するのが好ま し<u>い。</u>

【0032】さらに、層間絶縁膜を貫くコンタクトホー ルが、遮光性の付加容量配線またはゲート配線の上部に 設けられていると、液晶の配向乱れによる光源れが閉口 部以外の遮光部で発生することになり、コントラストの 低下が生じな<u>い。</u>

【0033】<u>さ</u>らに、本発明<u>に比</u>較的膜厚の厚い層間絶 **縁膜を用いることにより**平坦化が可能になって、従来、 その下層の配線などによる段差部で起こっていた画素電 極のドレイン側における断線など、段差による影響がな くなり、また、段差による配向不良が防止される。ま た、ソース配線と画素電極間の層間絶線膜で絶縁されて おり、ソース配線と画素電極間の電気的リークによる欠 陥絵素が極めて少なくなり、製造歩留の向上が可能にな り、製造コストの減少も可能になる。さらに、従来、層 間絶縁膜を形成するために必要であった成膜、フォトレ ジストによるパターン形成工程、エッチング、レジスト 剥離、洗浄工程が、本発明では感光性絶縁度形成工程の みで形成可能であるため、製造工程の短縮化および簡素 化を図ることが可能となり、製造コストの減少をも図る ことが可能とな<u>る。</u>

【0026】以下に、本発明の作用を説明する。 【0027】本発明においては、スイッチング素子、ゲ 一ト配線およびソース配線の上部に層間絶縁膜が設けら れ、その上に面索電極が設けられて、層間絶縁膜を貫く コンタクトホールを介して接続電極によりTFTのドレ イン電極と接続されている。<u>このように、スイッチング</u> 素子のドレイン電極に接続電極を介して画素電極を接続 するようにすれば、TFTが小さくなった場合であって も、層間絶縁膜を貫くコンタクトホールなどによる接続 部を容易に取ることが可能となる。つまり、TFTの大 きさを小さくすることができるので開口率を向上させる <u>ことができる。また、</u>層間絶縁膜が設けられることによ り、各配線と画案電極とをオーバーラップさせることが できて、開口率を向上することが可能となると共に液晶 の配向不良が抑制可能となる。しかも、この層間絶縁膜 <u>として</u>、アクリル系感光性樹脂などの有機材料を<u>用いる</u> <u>と</u>、従来用いられていた窒化シリコンなどの無機薄膜に 比べて比較電率が低く、透明度が高い良質な膜を生産性 よく得られるので、膜厚を厚くすることが可能となっ て、各配線と画案電極との間の容量分が低減されて信号 透過率も抑制され、これにより、各配線と画素電極との

【0034】さらに、画素電極の膜厚が50nm以上で あれば、膜表面隙間からの薬液の侵入が防止可能とな り、剥離液に使用する薬液によって生ずる樹脂の膨潤が 抑制される。

間の容量成分が表示に与えるクロストークなどの影響を より低減してより良好な表示が得られる。

【0035】さらに、本発明においては、画素電極と各 配線との間に従来設けていたマージンを無くすことで、 画素電極が大きくなり、表示開口率が向上してその明る さも向上し、コントラストが非常に良くなって、コント ラストが悪化することなくリタデーションを小さくして 視野角を広くすることが可能となり、多大なる広視野角 化が図られる。

【0028】三の層間絶縁膜は、<u>感光性</u>アクリル系樹脂 などの感光性の<u>絶縁度</u>を<u>デポし</u>、露光および<u>現像</u>により [0036]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい

て説明する。

【0037】 (実施形態1)

図1は、本発明の実施形態1の透過型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板の1両素部分の構成を示す平面図である。

【0038】図1において、アクティブマトリクス墓板 には、複数の画素電極21がマトリクス状に設けられて おり、これらの個素電極21の周囲を通り、互いに直交 差するように、走査信号を供給するための各ゲート配線 2 2 と表示信号を供給するためのソース配線 2 3 が設け られている。これらのゲート配線22とソース配線23 はその一部が画業電極21の外周部分とオーバーラップ している。また、これらのゲート配線22とソース配線 23の交差部分において、圓素電極21に接続されるス イッチング素子としてのTFT24が設けられている。 このTFT24のゲート電極にはゲート配線22が接続 され、ゲート電極に入力される信号によってTFT24 が駆動制御される。また、TFT24のソース電極には ソース配線23が接続され、TFT24のソース電極に データ信号が入力される。さらに、TFT24のドレイ ン電極は、接続電極25さらにコンタクトホール26を 介して画素電極21と接続されるとともに、接続電極2 5を介して付加容量の一方の電極である付加容量電極2 5 a と接続されている。この付加容量の他方の電極であ る付加容量対向電極27は共通配線(図16の6)に接 続されている。

【0039】図2は図1の透過型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板のA-A、断面図である。

【0040】図2において、透明絶縁性基板31上に、 図1のゲート配線22に接続されたゲート電極32が設 けられ、その上を覆ってゲート絶線膜33が設けられて いる。その上にはゲート電極32と重畳するように半導 体層34が設けられ、その中央部上にチャネル保護層3 5が設けられている。このチャネル保護層35の衝端部 および半導体層34の一部を覆い、チャネル保護層35 上で分断された状態で、ソース電極36aおよびドレイ ン電極36bとなるn+Si層が設けられている。一方 のn+Si層であるソース電極36aの端部上には、透 明導電膜37cと金属層37bとが設けられて2層構造 のソース配線23となっている。また、他方のn+Si 層であるドレイン電極36bの端部上には、透明導電膜 37a'と金風層37b'とが設けられ、透明導電膜3 7 a' は延長されて、ドレイン電極36bと画素電極2 1とを接続するとともに付加容量の一方の電極である付 加容量電極25 a に接続される接続電極25となってい る。さらに、TFT24、ゲート配線22およびソース 配線23、接続電極25の上部を覆って層間絶縁膜38 が設けられている。

【0041】この層間絶縁膜38上には、画素電極21 となる透明導電膜が設けられ、層間絶縁膜38を貫くコ 50 10

シタクトホール26を介して、接続電極25である透明 導電膜37a,によりTFT24のドレイン電極36b と接続されている。

【0042】以上のように本実施形態1のアクティブマトリクス基板が構成され、以下のようにして製造することができる。

【0043】まず、ガラス基板などの透明絶縁性基板3 1 上に、ゲート電極32、ゲート絶繰膜33、半導体層34、チャネル保護層35、ソース電極36aおよびドレイン電極36bとなるn+Si層を順次成膜して形成する。ここまでの作製プロセスは、従来のアクティブマトリクス基板の製造方法と同様にして行うことができる。

【0044】次に、ソース配線23および接続電極25を構成する透明導電膜37a,37a'および金属層37b,37b'を、スパッタ法により順次成膜して所定形状にパターニングする。

【0046】その後、画素電極21となる透明導電膜をスパッタ法により形成し、パターニングする。これにより画素電極21は、層間絶縁膜38を貫くコンタクトホール26を介して、TFT24のドレイン電極36bと接続されている透明導電膜37a'と接続されることに30 なる。このようにして、本実施形態1のアクティブマトリクス基板を製造することができる。

【0047】したがって、このようにして得られたアクティブマトリクス基板は、ゲート配線22、ソース配線23およびTFT24と、画素電極21との間に厚い膜厚の層間絶縁膜38が形成されているので、各配線22、23およびTFT24に対して画素電極21をオーバーラップさせることができるとともにその表面を平坦化させることができる。このため、アクティブマトリクス基板と対向基板の間に液晶を介在させた透過型液晶表で表面を対向基板の間に液晶を介在させた透過型液晶表で表面であると共に、各配線22、23に起因する電界を画素電極21でシールドしてディスクリネーションを抑制することができる。

【0048】また、層間絶縁膜38を構成するアクリル系樹脂は、比誘電率が3.4から3.8と無機膜(窒化シリコンの比誘電率8)に比べて低く、また、その透明度も高くスピン塑布法により容易に3μmという厚い膜厚にすることができるので、ゲート配線22と画素電極21との間の容量および、ソース配線23と画素電極21との間の容量を低くすることができて時定数が低くな

り、各配線22,23と画素電極21との間の容量成分 が表示に与えるクロストークなどの影響をより低減する ことができて良好で明るい表示を得ることができる。ま た、露光およびアルカリ現像によってパターニングを行 うことにより、コンタクトホール26のテーパ形状を良 好にすることができ、画素電極21と接続電極37a^ との接続を良好にすることができる。さらに、感光性の アクリル樹脂を用いることにより、スピン蟄布法を用い て薄膜が形成できるので、数μmという膜厚の薄膜を容 易に形成でき、しかも、パターニングにフォトレジスト 工程も不要であるので、生産性の点で有利である。ここ で、層間絶縁膜38として用いたアクリル系樹脂は、塗 布前に着色しているものであるが、パターニング後に全 面露光処理を施してより透明化することができる。この ように、樹脂の透明化処理は、光学的に行うことができ るだけではなくて、化学的にも行うことが可能である。

【0049】本実施形態で層間絶縁膜38として用いた感光性樹脂の露光には、i線(被長365nm)、h線(被長405nm)及びg線(被長436nm)の輝線を含む水銀灯の光線を用いるのが一般的である。感光性樹脂としては、これらの輝線のなかで最もエネルギーの高い(波長の最も短い)i線に感光性(吸収ピーク)を有する感光性樹脂を用いることが好ましい。コンタクトホールの加工精度を高くするとともに、感光剤に起因する着色を最小限に抑制することができる。

【0050】また、エキシマーレーザからの短波長の紫 外線を用いてもよい。

【0051】このようにして、着色のない層間絶縁膜を 用いることによって、透過型液晶表示装置の透過率を高 めることができる。従って、液晶表示装置の高輝度化や バックライトからの光量を<u>抑</u>えることによって低消費電 力化を図ることができる。

【0052】また、層間絶縁膜38を、従来の層間絶縁膜と比べて厚く、数μmの厚さに形成するので、層間絶縁膜の透過率はできるだけ高い方が好ましい。但し、人間の目の視感度は、緑や赤に比べて青に対しては若干低いので、層間絶縁膜の分光透過率は青色光に対する透過率が若干低くても、表示品位の低下は少ない。なお、本実施例では、層間絶縁膜38の膜厚を3μmとしたが、これに限られる訳でなく、光透過率や誘電率を考慮し直設定することができる。なお、容量を十分に小さくするためには、層間絶縁膜の膜厚は約1.5μm以上が好ましく、約2.0μm以上が更に好ましい。

【0053】さらに、TFT24のドレイン電極36bと画素電極21とを接続する接続電極25として透明導電膜37a,を形成することにより、以下のような利点を有する。即ち、従来のアクティブマトリクス基板においては、この接続電極を金属層によって形成していたため、接続電極が開口部に存在すると開口率の低下の原因となっていた。これを防ぐため、従来は、TFTまたは

12

TFTのドレイン電極上に接続電極を形成し、その上に 層間絶縁膜のコンタクトホールを形成してTFTのドレ イン電極と画素電極とを接続するという方法が用いられ てきた。しかし、この従来の方法では、特に、関口率を 向上させるためにTFTを小型化した場合に、コンタク トホールを完全にTFTの上に設けることができず、開 口率の低下を招いていた。また、層間絶縁膜を数μmと いう厚い膜厚に形成した場合、画素電極が下層の接続電 極とコンタクトするためには、コンタクトホールをテー 10 パ形状にする必要があり、さらにTFT上の接続電極領 域を大きく取ることが必要であった。例えば、そのコン タクトホールの径を5μmとした場合、コンタクトホー ルのテーパ領域およびアラインメント精度を考慮する と、接続電極の大きさとしては14μm程度が必要であ り、従来のアクティブマトリクス基板では、これよりも 小さいサイズのTFTを形成すると接続電極に起因する 開口率の低下を招いていた。これに対して、本実施形態 1のアクティブマトリクス基板では、接続電極25が透 明導**館膜37a゜**により形成されているので、開口率の 低下が生じない。また、この接続電極25は延長され て、TFTのドレイン電極36bと、透明導電膜37 a, により形成された付加容量の一方の電極である付加 容量電極25aとを接続する役割も担っており、この延 長部分も透明導電膜37a'により形成されているの で、この配線による開口率の低下も生じない。

【0054】さらには、ソース配線23を2層構造とすることにより、ソース配線23を構成する金属層37bの一部に膜の欠損があったとしても、ITOなどの透明 導電膜37aにより電気的に接続されるので、ソース配 30 線23の断線を少なくできるという利点がある。

【0055】 (実施形態2)

50

本実施形態2では、層間絶縁膜38の作製プロセスについて、他の方法を説明する。

【0056】まず、感光性でない有機薄膜をスピン塗布 法により形成する。その上にフォトレジストを形成して パターニングした後、エッチング処理を施して層間絶縁 膜38を貫通するコンタクトホール26を形成すると共 に層間絶縁膜38のパターニングを行う。

【0057】または、感光性でない有機薄膜を積層し、 の その上にフォトレジストを形成してパターニングした 後、エッチング処理を施して層間絶縁膜38のパターニ ングを行ってもよい。

【0058】感光性を有さない有機薄膜の材料としては、例えば、熱硬化性アクリル系樹脂を用いることができる。具体的には、日本合成ゴム社製のJSS-924(2液タイプ)やJSS-925(1液タイプ)を用いることができる。これらの樹脂も概ね280℃以上の耐熱性を有している。また、感光性を有さない樹脂を用いて層間絶縁膜を形成することによって、樹脂の設計の自由度が上がり、例えば、ポリイミド樹脂を用いることもできる。無

色透明なポリイミド樹脂としては、2,2一ピス(ジカ ルボキシフェニル)ヘキサフルオロプロピレン酸二無水 物、オキシジフタル酸無水物、及びピフェニルテトラカ ルポン酸無水物などの酸二無水物と、スルホン基及び/ またはエーテル基を有するメタ位置換芳香族ジアミン、 ヘキサフルオロプロピレン基を有するジアミンとも組み 合わせから得られるポリイミドを挙げることができる。 これらのポリイミド樹脂については、例えば、藤田ら、 日東技報、第29巻、第1号、第20~28頁(199 1) に開示されている。また、これらの無色透明ポリイ ミド樹脂のなかでも、酸二無水物及びジアミンの両方が ヘキサフルオロプロピレン基を有する樹脂の透明性が高 い。これらフッ素系のポリイミド以外のフッ素系の樹脂 を用いることもできる。フッ素系の材料は無色透明性に 優れるとともに、低誘電率および高耐熱性という特徴を 有している。

【0059】また、感光性を有さない有機材料からなる 層間絶縁膜をパターニングするために用いるフォトレジ ストの材料としては、シリコン元素を含有するフォトレ ジストを用いることが好ましい。上記有機薄膜のエッチ ングは、CF4、CF3HやSF6等を含有するエッチン グガスを用いたドライエッチング法で行うのが一般的で ある。エッチングされる層間絶縁膜もエッチングレジス トとして機能するフォトレジストもともに有機材料から なるので、上記方法でエッチングを行うと選択比を大き くすることが困難である。特に、本実施形態のように、 1. 5μm以上の膜厚の層間絶縁膜をエッチングする場 合、層間絶縁膜の厚さとレジスト層の膜厚とがほぼ同程 度なので、材料自身のエッチング速度に十分な差(選択 比) があることが好ましい。例えば、本実施形態の感光 性アクリル系樹脂と通常のフォトレジスト(例えば、東 京応化工業社製OFPR-800)との選択比は、約 1. 5である。これに対し、本実施形態で用いたシリコ ン元素含有のフォトレジストと感光性アクリル系樹脂と の選択比は、約2.0以上であり、高精度のパターニン グが可能である。

【0060】さらに、他の方法として、シリコン元素を含有しない通常のフォトレジスト層を形成した後、フォトレジスト層の表面にシランカップリング剤(例えば、ヘキサメチルジシラザン)を盤布し、このシランカップリング剤層を酸素プラズマ処理することによって、フォトレジスト層のエッチング速度を小さくすることがでする。これは、シランカップリング剤層が酸素プラズマ処理によって、酸化シリコン層となり、フォトレジスト層の保護層として機能するからである。この方法は、シリコン元素を含むフォトレジスト材料と組み合わせて用いることもできる。

【0061】上述したシリコン元素を利用して選択比を は、隣接するゲート配線22の一部を行加谷重監機とし 向上する方法は、CF4、CF3HまたはSF6を含有す で付加容量を形成する場合にも同様であり、この場合に るエッチングガスを用いたドライエッチング法において 50 は、隣接するゲート配線22上にコンタクトホール26

特に顕著な効果が得られる。

【0062】このようにして層間絶縁膜38を形成したアクティブマトリクス基板においても、上記実施形態1のアクティブマトリクス基板と同様に、閉口率の高い透過型液晶表示装置を実現することができる。

【0063】また、層間絶縁膜38として感光性でない 有機薄膜を用いても、その比誘電率が低く、また、透明 度も高いので3μmという厚い膜厚にすることができ る。よって、ゲート配線22と画素電極21との間の容 過去はびソース配線23と画素電極21との間の容量 を、その低い比誘電率と容量の電極間距離が離れる分、 低くすることができる。

[0064] (実施形態3)

図3は、本発明の実施形態3の透過型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板の1 画業部分の構成を示す平面図であり、図4は図3の透過型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板のB-B 断面図である。なお、図1 および図2 と同様の作用効果を奏する部材には同一の符号を付けてその説明を省略する。

20 【0065】本実施形態3のアクティブマトリクス基板では、TFT24のドレイン電極36bに接続される接続電極25の先端部である、画素の付加容量の一方の電極である付加容量電極25aに対向する付加容量対向電極27が、図16の付加容量共通配線6を通じて対向基板上に形成された対向電極に接続される構成となっているが、層間絶縁膜38を貫くコンタクトホール26aの形成位置を、この付加容量共通配線6の一端である付加容量対向電極27および付加容量電極25aの上部に形成している。つまり、このコンタクトホール26aは、30 遮光性の金属膜で構成されている付加容量配線上部に設けられている。

【0066】これにより、以下のような利点を有する。 【0067】例えば、層間絶縁膜38の膜厚を3μmに すると、液晶セルの厚みである4.5μmと比較しても 無視できない厚みであるので、コンタクトホール26a の周辺に液晶の配向乱れによる光溝れが発生する。した がって、透過型液晶表示装置の開口部にこのようなコン タクトホール26aを形成した場合には、この光灑れに よるコントラストの低下が生じる。これに対して、本実 40 旅形態3のアクティブマトリクス基板では、付加容量共 通配線6の一端である付加容量対向電極27および付加 容量電極25aの遮光性の金属膜上部にコンタクトホー ル26aが形成されているので、このような問題は生じ ない。つまり、このコンタクトホール26aが、遮光性 の金属膜である付加容量配線上部に設けられていると、 液晶の配向乱れによる光漏れが発生しても、開口部以外 の遮光部であってコントラストの低下は生じない。これ は、隣接するゲート配線22の一部を付加容量電極とし て付加容量を形成する場合にも同様であり、この場合に

aを形成することにより、ゲート配線22で遮光してコ ントラストの低下を防ぐことができる。

【0068】また、このアクティブマトリクス基板は、 TFT24のドレイン電極36bと、コンタクトホール 26aとを接続する接続電極25として透明導電膜37 a,を形成しているので、コンタクトホール26aを付 加容量上に形成しても開口率の低下は生じない。

【0069】したがって、ホール下部においては付加容 量対向電極27で遮光しているのでその部分で液晶の配 ル26aの形成には、その寸法精度を重視する必要がな く、大きくしかも滑らかに形成することができて、層間 絶縁膜38上に形成される画紫電極21がコンタクトホ ール26aで切れることなく、よりうまくつながって、 歩留まりも向上する。

【0070】(実施形態4)

図5は、本発明の実施形態4の透過型液晶表示装置にお けるアクティブマトリクス基板の構成を示す一部断面図

【0071】本実施形態4のアクティブマトリクス基板 では、層間絶繰膜38を貫くコンタクトホール26bが 付加容量共通配線6の上部に形成されており、このコン タクトホール26bの下部に形成された透明導電膜37 a'の上に金属窒化物層41が形成されている。

【0072】これにより、以下のような利点を有する。

【0073】層間絶縁膜38を構成する樹脂と、透明導 電膜であるITOなど、または金属であるTa、Alな どとの密着性には問題がある。例えば、コンタクトホー ル26bの開口後の洗浄工程において、コンタクトホー ル26bの開口部から、その樹脂と下地との間の界面に 洗浄液が侵入し、樹脂の膜剥がれが生じるという問題が あった。これに対して、本実施形態4のアクティブマト リクス基板では、その樹脂との密着性が良好なTaNや AINなどの金属窒化物層41を形成するので、膜剥が れなどの密着性に関する問題は生じない。

【0074】この金属窒化物層41は、層間絶縁膜38 を構成する樹脂や、透明導電膜である接続電極37a' およびTa、A1などの金属などと密着性のよいもので あればいずれを用いてもよいが、接続電極37a^と画 素電極21とを電気的に接続する必要があるので、良好 な導電性を有している必要がある。

【0075】(実施形態5)

本実施形態5では、透過型液晶表示装置の駆動方法につ いて説明する。

【0076】本発明の透過型液晶表示装置においては、 層間絶縁膜を形成することにより各配線と画素電極とを オーバーラップさせている。画素電極と各配線とがオー パーラップせずに、その間に間隔が開いていると液晶に 電界の印加されない領域が発生するが、このように画素 電極を各配線にオーバーラップさせることにより、この 16

領域をなくすことができる。また、隣接する画案電極の 間の液晶にも電界が印加されないが、それによる光漏れ を各配線により遮断することができる。このため、対向 <u>基板上に、両基板</u>の貼り合わせずれを見込んだ形でプラ ックマスクを形成する必要がなくなり、開口率を向上さ せることができる。また、各配線に起因する電界をシー ルドすることもできるので、液晶の配向不良の抑制を図 ることができるという利点もある。

【0077】但し、このオーバーラップ幅は、実際の製 向が乱れたとしても表示には影響無く、コンタクトホー 10 造工程でのばらつきを見込んで設定する必要があり、例 えば1.0μm程度以上に設定されることが望ましい。 【0078】上述のように、ソース配線と画素電極とを オーバーラップさせる構造とした場合には、ソース配線 と画素電極との間の容量に起因してクロストークが発生 し、表示品位を低下させるという問題があった。特に、 ノートプック型<u>パ</u>ーソナルコンピューターに用いられる 液晶パネルにおいては、一般的に囲素を凝ストライプに 配列するため、ソース配線と画素電極との間の容量の表 示に対する影響が大きい。この理由として、この配列で は画素電極の形状がソース信号と隣接する部分を長辺と する長方形となるので、画素電極とソース配線との間の 容量が相対的に大きくなること、また、隣接するソース 配線の表示の色が異なっているため、信号の相関性が少 なく、容量の影響をキャンセルさせることができないこ となどが考えられる。

> 【0079】本発明の透過型液晶表示装置においては、 層間絶縁膜が有機薄膜からなるので比誘電率が小さく、 また、膜厚を容易に厚くできるので、画素電極と各配線 との間の容量を小さくすることができる。さらにこれに 30 加えて、ソース配線と画素電極との間の容量の影響を小 さくして、ノートプック型パーソナルコンピューターに おいても縦クロストークを十分低減させるためには、以 下のような駆動方法を<u>用いる</u>ことができる。

【0080】本実施形態5の透過型液晶表示装置の駆動 方法は、ソース配線と画素電極との間の容量の表示に対 する影響を低減させるために、データ信号の極性を一水 平期間毎に反転させる駆動方法 (以下1H反転という) を用いて駆動する。

【0081】図6に、1H反転の場合(図7a)と、デ 40 一夕信号の極性をフィールド毎に反転させる駆動方法 (以下フィールド反転という) の場合(図7b)とにつ いて、ソース配線と画素電極との間の容量が画素の充電 率に与える影響を示している。

【0082】図6において、縦軸の充電率差とは、中間 調の一様表示の場合と、中間調表示の中に縦方向の占有 率が33%である黒のウィンドーパターンを表示させた 場合とにおいて、中間調表示部の液晶に印加される電圧 の実効値差の割合を示している。また、横軸の容量比と は、ソース配線と画業電極との間の容量に起因する画素 電極の電圧変動に比例し、下記式 (1) で定義される。

[0083]

容量比=Csd/(Csd+Cls+Cs)・・・(1) 但し、Csdは画素電極とソース配線との間の容量値を示 し、Clsは各画素を構成する液晶の中間調表示における 容量値を示し、Csは各画素を構成する付加容量の容量 値を示している。なお、中間調表示とは、透過率が50 %の場合を示している。

【0084】図6から明かなように、本実施形態5による1 H反転の駆動方法は、フィールド反転による駆動方法に比べて、ソース配線と画素電極との間の容量が同じであっても、実験の液晶に印加される実効電圧への影響を1/5~1/10に低減することができることが解る。この理由は、1 H反転駆動の場合には、1 フィールドの間に1 フィールドの時間に対して十分に短い周期で、データ信号の極性が反転されるので、+極性の信号と一極性の信号とが表示に与える影響がキャンセルされるためである。

【0085】ところで、対角26cmのVGAパネルで表示実験を行ったところ、中間調において充電率差が0.6%以上になるとクロストークが顕著になって、表 20 示品位に問題が生じることが解った。このスペックを図6の図中に点線で示している。図6によれば、充電率差を0.6%以下にするためには、容量比を10%以下にすればよいことが解る。

【0086】図8に、対角26cmのVGAパネルにおいて、層間絶縁膜の膜厚をパラメーターとして計算した場合の、画素電極とソース配線とのオーバーラップ量と、画素電極とソース配線との間の容量との関係を示している。ここで、層間絶縁膜は、上記実施態様1で用いたアクリル系感光性樹脂(比誘電率3.4)とした。ま 30た、このとき、加工精度を考慮すると、画素電極とソース配線との間のオーバーラップ幅は少なくとも1μmは必要である。図6および図8によれば、オーバーラップ幅を1μmとして充電率差を0.6%以下とするためには、層間絶縁膜の膜厚が2.0μm以上であればよいことが解る。

【0087】このように、画素電極をソース配線に対してオーバーラップさせた場合、1水平期間毎に信号の極性を反転させる1H反転駆動を行うことにより、隣接するソース配線の信号の極性を反転させるソースライン反転駆動を行わななくても縦クロストークが認められない良好な表示を得ることができ、ノートプック型パーソナルコンピュータにも十分対応することができる。

【0088】また、1 H反転駆動において横方向に隣接する面素電極に入力する信号の極性を反転する、ドット反転駆動を用いても、上記1 H反転駆動と同様な効果が得られる。また、ソースライン反転駆動においても、画素電極とソース配線との間の容量が十分小さい場合には、効果的である。さらに、本願発明によると画素電極とソース配線との間の容量が十分小さいので、隣接する

18

画素電極に供給される信号に相関が低いカラー表示を行う場合においても、クロストークの発生を抑制することができる。

【0089】 (実施形態6)

本実施形態6では、液晶に印加される電圧の極性を1ゲート配線毎に反転させると共に、対向電極に印加される 信号をソース信号の極性の反転と同期させて、交流駆動 する駆動方法について説明する。

【0090】このように対向電極を駆動することにより、ソース信号の振幅を小さく抑えることができる。

【0091】上記図6に、対向電極を振幅5 Vで交流駆動した場合について、同時に示している。図6によれば、対向電極を交流駆動することにより約1割程度、充電率差が大きくなるものの、1 H 反転駆動を行っているためにフィールド反転駆動に比べて十分充電率差を小さくできる。したがって、この駆動方法でも、縦クロストークが見られない良好な表示を実現することができる。

【0092】 (実施形態7)

本実施形態 7は、平坦な画素電極と各配線をオーバーラップさせて液晶表示の開口率の向上および液晶の配向不良の抑制を図ることができるとともに製造工程が簡略化でき、かつ各配線と画素電極との間の容量成分が表示に与えるクロストークなどの影響をより低減して良好な表示を得る場合であり、これに加えて、層間絶縁膜の露光および現像後、前記感光性透明アクリル樹脂に使用する感光剤に対して、基板全面に露光を行い、不要な感光剤を完全に反応させることで、透明度の高い層間絶縁膜とする場合である。

【0093】図9は、本発明の実施形態7の透過型液晶 の 表示装置におけるアクティブマトリクス基板の1画素部 分の構成を示す平面図である。

【0094】図9において、アクティブマトリクス基板 には、複数の画索電極51がマトリクス状に設けられて おり、これらの画素電極51の周囲を通り、互いに直交 差するように、各ゲート配線52とソース配線53が設 けられている。これらのゲート配線52とソース配線5 3はその一部が画素電極51の外周部分とオーバーラッ プしている。また、これらのゲート配線52とソース配 線53の交差部分において、画素電極51に接続される スイッチング素子としてのTFT54が設けられてい る。このTFT54のゲート電極にはゲート配線52が 接続され、ゲート電極に入力される信号によってTFT 54が駆動制御される。また、TFT54のソース電極 にはソース配線53が接続され、TFT54のソース電 極にデータ信号が入力される。さらに、TFT54のド レイン電極は、接続電極55さらにコンタクトホール5 6を介して画案電極51と接続されるとともに、接続電 極55を介して付加容量の一方の電極である付加容量電 極55aと接続されている。この付加容量の他方の電極 である付加容量対向電極57は共通配線に接続されてい

る。

【0095】図10は図9の透過型液晶表示装置におけ るアクティブマトリクス基板のC-C, 断面図である。 【0096】図10において、透明絶縁性基板61上 に、図9のゲート配線52に接続されたゲート電極62 が設けられ、その上を覆ってゲート絶縁膜63が設けら れている。その上にはゲート電極62と重畳するように 半導体層84が設けられ、その中央部上にチャネル保護 層65が設けられている。このチャネル保護層65の両 端部および半導体層64の一部を覆い、チャネル保護層 65上で分断された状態で、ソース電極66aおよびド レイン電極66bとなるn+Si層が設けられている。 一方のn+Si層であるソース電極66aの端部上に は、透明導電膜67aと金属層67bとが設けられて2 層構造のソース配線53となっている。また、他方のn +Si層であるドレイン電極66bの端部上には、透明 導電膜67a'と金属層67b'とが設けられ、透明導 健膜67a'は延長されて、ドレイン電極66bと画素 電極51とを接続するとともに付加容量の一方の電極で ある付加容量電極55aに接続される接続電極55とな っている。さらに、TFT54、ゲート配線52および ソース配線53、接続電極55の上部を覆って、酸光部 分が現像液に溶解する透明度の高い透明アクリル樹脂 (感光性透明アクリル樹脂) からなる層間絶縁膜68が 設けられている。

【0097】この層間絶縁膜68上には、画素電極51 となる透明導電膜が設けられ、層間絶縁膜68を貫くコンタクトホール66を介して、接続電極55である透明 導電膜67a'によりTFT54のドレイン電極66b と接続されている。

【0098】以上のように本実施形態7のアクティブマトリクス基板が構成され、以下のようにして製造することができる。

【0099】まず、ガラス基板などの透明絶縁性基板 6 1上に、Ta, A1, Mo, W, Cr などよりなるゲート電極 62、 SiN_x , SiO_2 , Ta_2O_5 などよりなるゲート絶縁膜 63、半導体膜 (i-Si) 64、 SiN_x , Ta_2O_5 などよりなるチャネル保護膜 65、ソース電極 66 a およびドレイン電極 66 b となる n+Si 層を順次成膜して形成する。さらに、ソース配線 53 および接続電極 55 を構成する透明導電膜 67a, 67a

および、Ta, A1, MoW, Crなどよりなる金属膜67b, 67b'を、スパッタ法により順次成膜して所定形状にパターニングする。本実施形態7においても、ソース配線53を構成する金属膜67b, 67b'と透明導電膜67a, 67a'である1TO膜の2層構造とした。この構成には、仮にソース配線53を構成する金属膜67b, 67b'に欠損があったとしても、ITO膜によって電気的に接続されるためにソース配線53の断線を少なくすることができるという利点がある。

20

【0100】さらに、その上に、層関絶縁膜68として 感光性のアクリル樹脂をスピン塗布法により例えば2μ mの膜厚で形成する。この感光性のアクリル樹脂に対し て、所望のパターンに従って露光し、アルカリ性の溶液 によって現像処理する。これにより露光された部分のみ がアルカリ性の溶液によってエッチングされ、層間絶縁 膜68を貫通するコンタクトホール56などが形成され る。

【0101】その後、これら層間絶縁膜68およびコン 9クトホール56上に、面素電極51となる透明導電膜をスパッタ法により形成し、これをパターニングする。これにより、面素電極51は、層間絶縁膜68を貫くコンタクトホール56を介して、TFT54のドレイン電極66bと接続されている透明導電膜67a'と接続されることになる。このようにして、本実施形態7のアクティブマトリクス基板を製造することができる。

【0102】本実施形態7では、層間絶縁膜68を形成 する材料として、感光部分が現像液に溶解する透明度の 高い感光性透明アクリル樹脂(ポジ型感光性アクリル系 20 樹脂)を用いる。

【0103】ポジ型感光性アクリル系樹脂としては、例えば、メタクリル酸とグリシジルメタクリレートとの共 重合体からなるベースポリマーに、ナフトキノンジアジ ド系ポジ型感光剤を混合した材料が好ましい。この樹脂 はグリシジル基を含むので、加熱によって架橋(硬化) することができる。硬化後の物性として、誘電率:約 3.4程度、400nm~800nmの波長範囲の光に 対する透過率:90%以上が得られる。また、i線(3 65nm)の紫外線を照射することより、短時間で脱色 30 することができる。また、パターニングには、i線以外 の紫外線を用いることができる。本実施形態で使用した、感光性アクリル系樹脂の耐熱温度は概ね280℃な ので、約250℃~280℃以下の温度条件で、層間絶 線膜形成後の画素電極の形成等のプロセスを行うことに よって、層間絶縁膜の劣化は抑制できる。

【0104】上述の透明度の高い感光性透明アクリル樹脂による層間絶縁膜68の形成工程を、以下にさらに詳しく説明する。

【0105】この層間絶線膜68の形成工程は、まず、 40 感光性透明アクリル樹脂材料を含んだ溶液を基板上にスピン塗布し、プリベーキング、パターン露光、アルカリ現像、純水洗浄の順に一連の通常のフォトパターニング工程と同様に行う。

【0106】即ち、層間絶縁膜68を感光性透明アクリル樹脂を含んだ溶液をスピン塗布法により、3μmの膜厚に形成する。この場合、粘度2θ.0cpのアクリル樹脂をスピン回転数900~1100rpmで塗布する。そうすることにより、画素電極が平坦化されて従来のような段差が無くなって液晶の配向不良が抑制され、50 表示品位が向上する。続いて、基板を約100℃に加熱

して感光性透明アクリル樹脂の溶媒(乳酸エチル、プロ ピレングリコールモノメチルエーテルアセテートなど) の乾燥を行った。続いて、この感光性透明アクリル樹脂 に対して所望のパターンに従って露光を行い、アルカリ 性の溶液(テトラメチルアンモニウムヒドロオキサイ ド;以下TMAHという)などにより現像処理を行っ た。このアルカリ性の溶液により、糞光された部分がエ ッチングされ、層間絶縁膜68を貫通するコンタクトホ ール56を形成することができた。現像液(TMAHの 場合)の濃度は0.1~1.0mol%が好ましい。そ の濃度が1.0m01%以上であると、露光しない部分 の感光性透明アクリル樹脂の膜厚の減少量が大きく、膜 厚の制御が難しくなる。現像液の濃度が2.4mの1% と高濃度で使用すると、現像のヌキの部分にアクリル樹 脂の変質物が残さとして残り、コンタクト不良が生じ る。また、濃度が0.1mo1%より低いと、現像液を 循環して繰り返し使用する方式の現像装置では濃度の変 動が大きいために濃度制御が難しくなる。

【0107】さらに、純水により基板表面に残った現像 液を洗浄する。このように感光性透明アクリル樹脂はス ピン塾布法により形成できるので、数μmの膜厚であっ でもスピンコーターの回転速度と感光性透明アクリル樹 脂の粘度を適度に選ぶことにより容易に膜厚を均一に形 成することが可能である。また、コンタクトホール部の テーパ形状は、パターン露光時の露光量と現像液濃度、 現像時間を適度に選ぶことにより緩やかな形状を得るこ とができる。

【0108】現像後、感光性透明アクリル樹脂に使用す る感光剤の種類(例えばナフトキノンジアジト系感光 剤、ナフトキノンジアジド系ポジ型感光剤)や量によっ ては、樹脂が着色して見えることがある。そのため、基 板全面に露光を行い、樹脂に含まれる着色している不要 な感光剤を完全に反応させて、可視領域での光吸収をな くし、アクリル樹脂の透明化を図る。感光剤としてナフ トキシジアジド系ポジ型感光剤または/およびナフトキ ノンジアジド系感光剤などを含む。ここで、アクリル樹 脂の膜厚を3μm塗布した後、透過光の波長(nm)に 対する、表面を露光した場合の露光前後の透過率の変化 を図11に示している。図11からも解るように、例え ば透過光の波長400nmにおいて、紫外光などの光を 照射しなかった場合、その透過率が65パーセントであ ったものが、光照射後にはその透過率が90パーセント 以上に改善されている。この場合、露光は基板の前面か ら行うが、裏面からの露光を併用することにより短時間 でこの処理を完了することができ、装置スループットの 向上に寄与することができる。

【0109】最後に、基板の加熱を行い、架橋反応により樹脂を硬化させる。つまり、樹脂を硬化させるために 基板をホットプレート上またはクリーンオープン内に設 置し、約200℃で加熱を行う。 22

【0110】このように、透明感光性樹脂を用いることにより、従来のようなエッチング、レジスト剥離工程を経ずにフォト工程のみで、層間絶縁膜68 8 5 よび、この層間絶縁膜68 上に形成された画素電極とスイッチング素子のドレイン電極とを接続するための層間絶縁膜68 を貫くコンタクトホール56を形成することができて製造工程が簡略化される。このときの感光性透明アクリル樹脂の膜厚は、樹脂溶液の粘度とスピン塗布時のスピンコーターの回転速度を適当に選ぶことにより、0.05 μ mから10 μ mまでの必要とされる膜厚(本実施形でつから10 μ mまでの必要とされる膜厚(本実施形であるには3 μ m、膜厚が厚くなればその分だけ光透過率が低下して着色してくる)に均一に形成することができる。

【0111】さらに、ITOをスパッタリングによりこの感光性透明アクリル樹脂上に50~150nmの膜厚に成膜し、パターニングを行い画素電極51を形成する。この画素電極51であるITO膜の膜厚が50nm以上であれば、このITO膜の表面隙間からの薬液の侵入を防ぐことができ、剥離液に使用する薬液(ジメチルスルホキシド等)によって生ずる樹脂の膨潤を抑制するのに効果が得られた。以上の製造方法により、本実施形態7のアクティブマトリクス基板を作製することができる。

【0112】したがって、本実施形態7においても、層間絶縁膜68の存在により、ソース配線およびゲート配線部分以外は画素開口部分となる高光透過率の高開口率の明るい液晶表示装置を実現することができる。

【0113】また、層間絶縁膜68の存在により平坦化が可能になり、下層の配線およびスイッチング案子による設差の影響をなくすることができ、従来、設差部で起こっていた画素電極のドレイン側の断線をなくすることができ、欠陥画素を減少させることができる。また、この設差による液晶の配向不良をも防止することができる。さらに、ソース配線53と画素電極51の間は層間絶縁膜68を間に挟んで絶縁されているために、従来生じていたソース配線53と画素電極51の間の電気的リークによる欠陥絵素も減少することになる。

【0114】さらに、従来、層間絶縁膜68を形成するのに必要であった成膜、フォトレジストによるパターン40 形成工程、エッチング工程、レジスト剥離工程、洗浄工程が、本実施形態7においては樹脂形成工程のみで形成することができ、製造工程が簡略化される。

【0115】 (実施形態8)

本実施形態8は、上記実施形態7における層間絶縁膜6 8とその下地膜との間の密着性を向上させる場合であ

【0116】下地膜の材料によっては、層間絶縁膜68 として用いる感光性透明アクリル樹脂との密着性が良く ない場合があるが、この場合に、図9の上記実施形態7 50 における感光性透明アクリル樹脂の逸布前の基板表面の

KW、圧力800mTorr、酸素流量300scc m、温度10℃、RF印加時間120secの条件で、 アクリル樹脂の表面を灰化させる。このとき、酸素プラ ズマ中で行ってその表面は有機物の酸化分解で水と二酸 化炭素が抜けて出て行き、荒れた状態となる。

24

【0122】その後、画素電極51となる『TO膜をス パッタリングにより、この灰化処理を行って表面が荒れ た感光性透明アクリル樹脂上に50~150mmの膜厚 に成膜し、パターニングを行って画素電極51を形成す ることで、アクティブマトリクス基板を作製する。この 灰化処理を行うことにより、画**素電極<u>51</u>と、その下層** 膜として表面が荒れた感光性透明アクリル樹脂による層 間絶縁膜68との密着性が大きく向上し、基板洗浄時に 超音波を印加してもこれらの膜の間で膜剥がれが無くな った。上記灰化処理膜厚であるが、100nmより薄い 場合には効果が得られず、また、500nmよりも厚い 場合には、酸光性透明アクリル樹脂の膜減りが大きすぎ るために、基板内での感光性透明アクリル樹脂の膜厚に ばらつきが大きくなりすぎて、表示上問題となる。上記 20 のドライエッチング装置はパレル方式、RIE方式など その方式によらず密着性改善効果が得られた。

【0123】このように、層間絶縁膜68上に画素電極 材料を成膜する前に酸素プラズマによりその表面を灰化 することにより、この層間絶縁膜68とその上に成膜さ れる画案電極材料との間の密着性が向上し、プロセス中 の処理に対してより安定なデバイスを実現することがで きる。さらに、この灰化処理を行うことにより、コンタ クトホール部の残留物を除去することができるので、コ ンタクトホール部における接続不良の発生を抑制する効 30 果もある。

【0124】本実施形態において、層間絶縁膜を形成す る樹脂の架構処理の後で灰化処理を行った。樹脂の架橋 反応はガスの発生を伴うので、樹脂の架橋処理を行う前 に灰化処理を行うよりも、架橋処理後に灰化処理を行う ことによって、灰化処理が安定するという効果がある。 【0125】 (実施形態10)

本発明の実施形態10による透過型液晶表示装置のアク ティブマトリクス基板の1画素部分の構成を図14に示 す。また、図14のアクティブマトリクス基板のDー 40 D'に沿った断面図を図15に示す。なお、図1及び図 2と同様の機能を有する部材には同じ参照符号を付し、 説明を省略する。

【0126】本実施形態のアクティブマトリクス基板で は、TFT24と画素電極21とのコンタクトと、付加 容量電極25aと画素電極21とのコンタクトとを、そ れぞれコンタクトホール26aと26bを介して取って いる。また、ソース配線23を金属からなる単層で形成 した。勿論、2層以上の多層構造としてもよい。付加容 **量電極25aは、これまでの実施形態と同様に、ソース**

下地膜として、ゲート絶縁膜63、チャネル保護膜6 5、ソース電極66a、ドレイン電極66b、透明導電 膜67a, 67a'および金属膜67b, 67b'の表 面に、M型水銀ランプ (860W) を使用して酸素雰囲 気中で紫外光の照射を行ってその表面を荒らし、その 後、その荒れた表面上に感光性透明アクリル樹脂による 層間絶縁膜68を形成する。その他の形成工程は上記実 施形態?と同様な方法によりアクティブマトリクス基板 を作製する。この形成方法により、表面が荒れた下地膜 と感光性透明アクリル樹脂との間の密着性が向上するた めに、下地膜と感光性透明アクリル樹脂による層間絶縁 膜68との界面に、例えばある種の薬品、例えばITO をエッチングする塩酸と塩化鉄との混合液などが侵入す ることによってこれらの膜間で膜剥がれが起こるという 従来の問題はなくなる。

【0117】このように、層間絶縁膜68を形成する前 の基板表面に紫外光を照射することにより、層間絶縁膜 68とその下地膜との間の密着性が向上し、プロセス中 の処理に対して安定なデバイスを実現することができ る。

【0118】また、本発明において、層間絶縁膜68と その下地膜との間の密着性を向上する方法として、層間 絶縁膜68を形成するための樹脂を塗布する前に、下地 膜の表面をシランカップリング剤で表面処理を行う方法 がある。シランカップリング剤のなかでも、ヘキサメチ ルジシラザン、ジメチルジエトキシシラン、nープチル トリメトキシシラン等が、特に密着性の改善効果が著し い。例えば、下地膜として、窒化シリコン膜を用いた場 合、シランカップリング剤処理を行うことによって、無 処理の場合と比較して、約10%密着強度が向上した。 また、樹脂と下地膜との密着性が低い場合に起こる、樹 脂の架橋反応に伴う内部応力によって樹脂のパターンが ずれるという現象が、シランカップリング剤処理を行う ことによって完全に防止することができた。

【0119】なお、シランカップリング剤は、上述のよ うに下地膜に塗布してもよいし、層間絶縁膜を形成する 樹脂材料中にプレンドしてもよいし、これらを併用して もよい。例えば、感光性アクリル系樹脂にジメチルエト キシシランを1wt%添加することによって、シリコン 窒化膜との密着強度が70%向上した。

【0120】(実施形態9)

本実施形態 9 は、上記実施形態 7 における層間絶縁膜 6 8とその上に成膜される画素電極材料との間の密着性を 向上させる場合である。

【0121】図9の上記実施形態7において、感光性透 明アクリル樹脂による層間絶縁膜68を形成した後、ド ライエッチング装置を用いて酸素プラズマにより、層間 絶縁膜68の表面から100~500nmの膜厚まで灰 化処理を行った。この灰化処理においては、平行平板型 プラズマエッチング装置が使用され、RFパワー1.2 50 配線23と同じ材料を用い、同一の工程で形成した。層 間絶縁膜38を貫くコンタクトホール26a及び26bの形成位置は、それぞれ、ドレイン電極36bに一部が重なるように形成された金属電極23b上部および付加容量電極25a上とした。すなわち、コンタクトホール26a及び26bは、何れも遮光性を有する金属電極上に形成されている。

25

【0127】本実施形態による透過型液晶表示装置は、 以下の利点を有する。本発明で用いられる層間絶縁膜3 8の膜厚は従来に比べて非常に厚く、例えば、3 μ m で ある。この厚さは、典型的な液晶層の厚さ(セルギャッ プ) 4. 5 μ m と同等であるので、コンタクトホール 2 6 a および26 b の周辺に液晶分子の配向乱れによる光 漏れが生じる。従って、コンタクトホール26aおよび 26 b を透過型液晶表示装置の開口部に形成すると、光 漏れによってコントラストの低下が生じる。 これに対 し、本実施形態のアクティブマトリクス基板では、付加 容量を形成する一方の電極である付加容量電極25aで コンタクトホール26bの近傍を遮光するとともに、金 **風電極23bでコンタクトホール26aの近傍を遮光し** ているので、コンタクトホール25a及び25bによる コントラストの低下の問題を防止できる。また、付加容 量対向電極27を付加容量電極25aからはみ出さない ように形成することによって、更に開口率を向上するこ とができる。

【0128】なお、本実施形態ではCs-Common 方式について説明したが、Cs-on-Gate方式で も同様の効果が得られる。

【0129】以上の各実施形態1~10においては、画業電極と各配線をオーバーラップさせて液晶表示の開口率の向上および液晶の配向不良の抑制を図ることができるとともに製造工程が簡略化でき、かつ各配線と画素電極との間の容量成分が表示に与えるクロストークなどの影響をより低減して良好な表示を得ることができる。また、これに加えて、広視野角化を図ることができる。

【0130】この広視野角化が図られる理由としては、 画案電極の表面が平坦なために液晶の配向乱れが無くな ったこと、また、配線電界によるディスクリネーション ラインがなくなったこと、また、隣接する開口部の間隔 が約数μmから十数μmであるのに対し、層間絶縁膜を 数μmの厚膜に形成することによって、パックライトか らの斜め光を有効に利用できること、さらには、コント ラストが大きくなったこと(10.4インチのSVGA で1:300以上)などが挙げられる。そのために、液 晶の屈折率異方性(△n)×セル厚(d)であるリタデ ーションの値を小さくすることが可能になった。ここで は主にセル厚dを変えている。一般に、△n×dを小さ くすると視野角が広くなるが、コントラストが悪くなっ てしまう。ところが、本発明においては、画案電極と各 配線との間に従来設けていたマージンを無くすことで、 画素電極が大きくなり、例えば、10. 4インチVGA では、閉口率が65パーセントから85パーセントとなって20ポイント(約30%)増え、その明るさも1.5倍以上となった。また、12.1インチXGAでは、閉口率が55%から80%に大幅に改善される。これは、例えば、従来の構成において、ソース配線幅が6 μ m、ソース配線と絵素電極との間隔が3 μ m、貼り合わせ精度が5 μ mとすると、隣接する閉口部の間隔として22 μ m以上必要であったのに対し、ソース配線に除って22 μ m以上必要であったのに対し、ソース配線に除って22 μ m以上必要であったのに対し、ソース配線に除って22 μ m以上必要であったのに対し、ソース配線に除って22 μ m以上必要であったのに対し、ソース配線に除ったの間隔はソース配線の幅6 μ mとすることがで、表示に寄与しない領域の面積を大幅に減少できるので、閉口率を大幅に向上できる。

【0131】なお、上記実施形態3,4では、付加容量の一方の電極(付加容量電極)が付加容量共通配線を通じて対向電極に接続される構造の透過型液晶表示装置について説明したが、付加容量電極が、隣接する画素のゲート配線22である構造としても同様の効果が得られる。この場合を図12および図13のCsーonーGate方式とは、直前または次のゲート配線22と画素電極21とを重ねて付加容量Csを形成する方式である。このとき、画素電極21は自段ゲートには少しかのせず、直前または次のゲートに大きくのせるのが望ましい。

【0132】また、上記各実施形態1~10では、スピン塗布法により透明度の高い感光性透明アクリル樹脂を塗布した後、これをパターニングして層間絶縁膜を形成すると共に、この層間絶縁膜を貫いて該接続電極に達するコンタクトホールを形成したものを用いているが、ス30ピン塗布法に限らず他の塗布法、例えばロールコートと(凹凸の付いたロールとベルトの間に、塗布面をロール側にして基板部を通す。この凹凸の程度で塗布する厚さが決定される。)およびスロットコート法(吐出口の下に基板部を通す。この吐出口の幅で塗布する厚さが決定される。)であっても本発明の効果を奏することができる。

【0133】さらに、上記各実施形態7,8では、一般に露光プロセスで用いられる紫外線の輝線であるi線(波長365nm)、h線(波長405nm)、g線(波長436nm)のうちで、最も波長の短いi線(波長365nm)を用いる。これにより、光照射時間を短くすることができ、実施形態7の脱色効率も高く、また、実施形態8の表面を荒らす効率も高い。

[0134]

50

【発明の効果】以上のように本発明によれば、スイッチング素子のドレイン電極に接続電極を介して画業電極を接続するようにすれば、TFTが小さくなった場合であっても、層間絶縁膜を貫くコンタクトホールなどによる接続部を容易に取ることが可能となる。つまり、TFTの大きさを小さくすることができるので開口率を向上さ

【0140】さらに、画素電極の膜厚が50nm以上であれば、膜表面隙間からの薬液の侵入を防ぐことができ、剝離液に使用する薬液によって生ずる樹脂の膨潤を抑制することができる。

【0141】さらには、表示の関口率を向上させることができるため、その明るさも向上させることができ、コントラストを悪化させることなくリタデーションを小さくして視野角を広くすることができて、多大なる広視野角化を図ることができる。

10 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態1の透過型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板の1画素部分の構成を示す平面図である。

【図2】図1の透過型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板のAーA、断面図である。

【図3】本発明の実施形態3の透過型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板の1 画案部分の構成を示す平面図である。

【図4】図3の透過型液晶表示装置におけるアクティブ ファトリクス基板のB-B′断面図である。

【図5】本発明の実施態様4の透過型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板の一部断面図である。

【図6】本発明の実施態模5,6の透過型液晶表示装置と従来の液晶表示装置とにおける液晶の充電率差と容量 比との関係を示す図である。

【図7】 (a) は本発明の実施態様5,6の1 H反転の 場合のデータ信号の波形図、(b) は従来のフィールド 反転の場合のデータ信号の波形図である。

【図8】本発明の実施態様5の透過型液晶表示装置にお 30 ける液晶の容量比とオーバーラップ幅との関係を示す図 である。

【図9】本発明の実施形態7の透過型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板の1画素部分の構成を示す平面図である。

【図10】図9の透過型液晶表示装置におけるアクティ ブマトリクス基板のC-C[,]断面図である。

【図11】本発明の実施形態7の透過型液晶表示装置に おいて、アクリル樹脂の透過光の波長 (nm) に対する 露光前後の透過率の変化を示す図である。

40 【図12】Cs-on-Gate方式の液晶表示装置の 構成を示す回路図である。

【図13】本発明の実施形態3の構成を図12の液晶表示装置に適用した場合のアクティブマトリクス基板の1 画素部分の構成を示す平面図である。

【図14】本発明の実施形態10の透過型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板の1 画業部分の構成を示す平面図である。

【図15】図14の透過型液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板のD-D[,]断面図である。

50 【図16】アクティブマトリクス 基板を備えた従来の液

せることができる。また、層間絶縁膜を設けることにより、各配線と画素電極とをオーバーラップさせることができ、開口率を向上すると共に液晶の配向不良を抑制できる。この層間絶縁膜として有機薄膜を用いた場合、比誘電率が無機薄膜に比べて低く、膜厚も容易に厚くできるので、各配線と画素電極との間の容量を低減することができる。よって、ソース配線と画素電極との間の容量に起因する総クロストークを低減でき、また、画素電極とゲート配線との間の容量に起因する絵案への書き込み電圧のフィードスルーや製造工程のばらつきを低減できる。

【0135】また、この層間絶縁膜は、<u>感光性</u>アクリル 系樹脂などの<u>感光性絶縁膜をデポし</u>、露光および現像に よりパターニング<u>という簡易な方法で、生産性よく得ち</u> れる。このため、生産コストを大幅に増大することなく 開口率の高い透過型液晶表示装置を実現することができ る。

【0136】さらに、TFTのドレイン電極と画素電極とを接続する接続電極は、透明導電膜を用いて形成することにより、開口率をさらに向上できる。この透明導電 20 膜は、ソース配線を2層構造として同時に形成することができ、ソース配線を2層構造にするとソース配線の断線を防ぐことができる。

【0137】さらに、層間絶縁膜を貫くコンタクトホールは、付加容量配線またはゲート配線の上部に形成することにより、光溝れが付加容量部分で遮光されてコントラスト比を向上できる。

【0138】 さらに、画素電極とソース配線とを1μm以上オーバーラップさせると、開口率を向上できると共に、その加工精度も良好である。また、層間絶縁膜の膜厚を1.5μm (好ましくは2.0μm)以上にすると、画素電極とソース配線とを1μm以上オーバーラップさせても、ソース配線と画素電極との間の容量を十分小さくすることができ、良好な表示を得ることができる。

【0139】 さらに、本発明に比較的膜厚の厚い層間絶縁膜を用いることにより平坦化が可能になって、従来来で下層の配線などによる段差部で起こっていた画素電極のドレイン側における断線など、段差による影響がなくなり、また、段差による配向不良が防止される。また、ソース配線と画素電極間の層間絶縁膜で絶縁される。まれて、ソース配線と画素電極間の電気的リークが可能のより、火力を関係を形成するとなり、製造コストの減少も可能になる。さらに、、従来トレジストによるために必要であった成膜、フォトスを開発を形成するために必要であった成膜、フォトスを開発を形成するために必要であった成膜、フォトスを開発を形成するために必要であった成膜、フォトスを開発を表しているという。製造コストの減少をも図ることが可能となる。

29

晶表示装置の構成を示す回路図である。

【図17】従来の液晶表示装置におけるアクティブマトリクス基板のTFT部分の断面図である。

【符号の説明】

6 付加容量用共通配線

21,51 画素電極

22,52 ゲート配線

23,53 ソース配線

24, 54 TFT

25,55 接続電極

30

26, 26a, 26b, 56 コンタクトホール

31,61 透明絶縁性基板

32,62 ゲート電極

36a,66a ソース電極

36b,66b ドレイン電極

37a, 37a', 67a, 67a' 透明導電膜

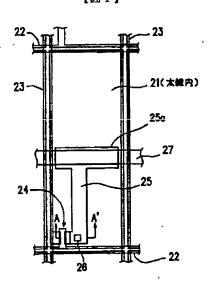
37b, 37b', 67b, 67b' 金属層

38,68 層間絶縁膜

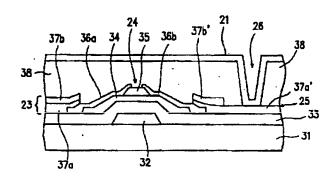
41 窒化チタン層

10

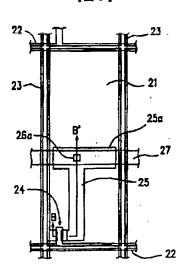
[図1]



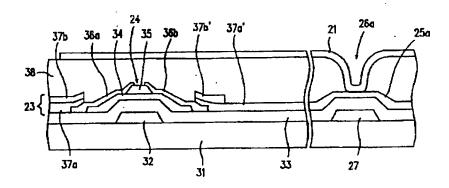
【図2】

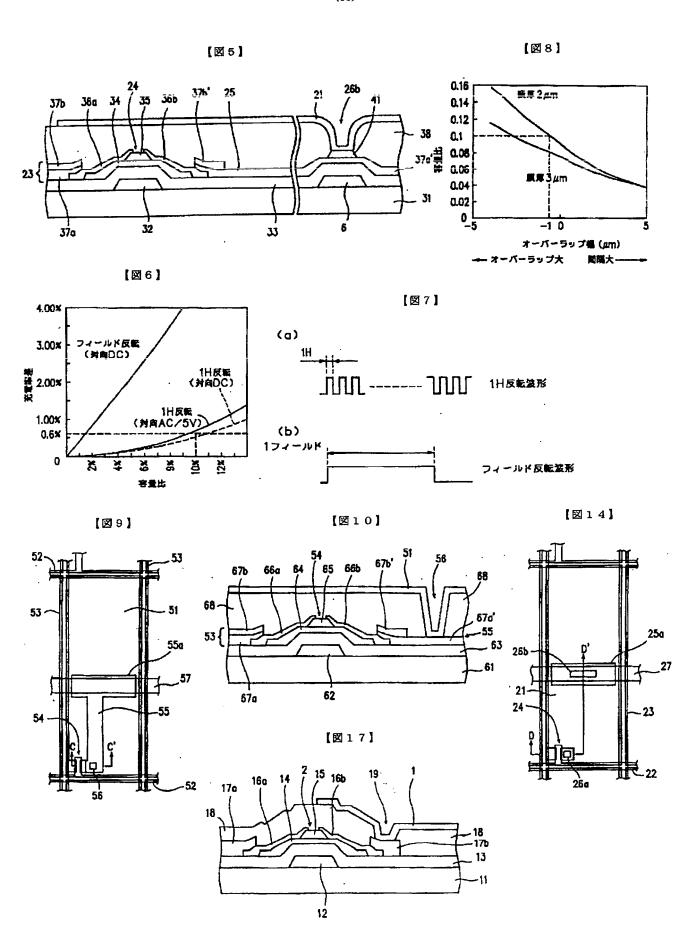


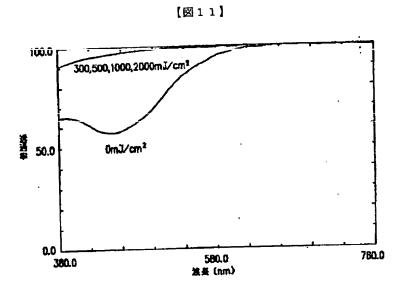
[図3]

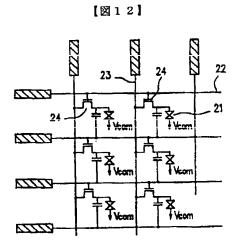


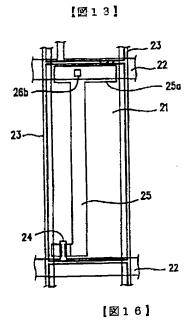
[図4]

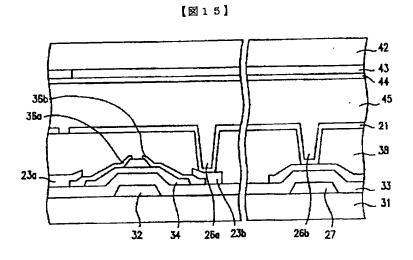












2 5 3

Vecom

Vecom

Vecom

Vecom

Vecom

フロントページの続き

(72)発明者	近藤 直文	(72)発明者	中田 幸伸
	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番225
	シャープ株式会社内		シャープ株式会社内
(72) 発明者	片山 幹雄	(72)発明者	錦 博彦
	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
	シャープ株式会社内		シャープ株式会社内
(72)発明者	咲花 由和	(72)発明者	嶋田 吉祐
	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
	シャープ株式会社内		シャープ株式会社内
(72)発明者	山本 明弘		
	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号	(56)参考文献	特開 平9-90404 (JP, A)
	シャープ株式会社内		特開 平9-90397 (JP, A)
			特開 平9-80416 (JP, A)

(58) 調査した分野(Int.Cl.⁶, DB名)

G02F 1/136 500